1/1 ページ

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-243367

(43)Date of publication of application: 29.08.2003

(51)Int,CL

HO1L 21/3065 601R 31/12

(21)Application number: 2002-036197

(22)Date of filing:

14.02.2002

(71)Applicant : FAB SOLUTION KK

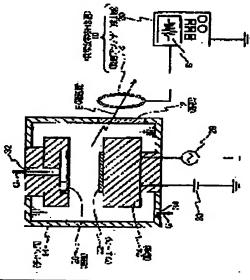
(72)Inventor: SUZUKI KOICHI

ITO NATSUKO **UESUGI FUMIHIKO** TSUKAGOSHI TSUNEO

(54) ABNORMAL DISCHARGE-DETECTING APPARATUS AND METHOD THEREFOR

PROBLEM TO BE SOLVED: To reliably monitor presence or absence of generation of abnormal discharge. SOLUTION: An abnormal discharge-detecting apparatus 10 detects an abnormality in discharge that is generated in a chamber 14 having a window 12 made of glass, and is provided with a reception antenna 18 for receiving electromagnetic waves E due to discharge via the window 12. A detector 20 as a detection means for outputting the electromagnetic waves E that are received by the reception antenna 8 as an electric signal S. The presence or absence of abnormal discharge can be reliably monitored by capturing the electromagnetic waves E that are generated in the chamber 14 by the reception antenna 18 via the window 12. In this case, since no high-frequency currents are used for the detection, discharge due to static electricity or the like other than discharge

that is generated in an anode 24 or a cathode 26 can be reliably



### LEGAL STATUS

detected

[Date of request for examination]

14.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

http://www19.ipdl.ncipl.go,jp/PA1/result/detail/main/wAAA7Aaq3mDA415243367... 2004/10/01



JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
 ++++ shows the word which can not be translated.
 In the drawings, any words are not translated.

### CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Abnormality discharge detection equipment equipped with a detection means to be equipment which - ... detects the abnormalities of the discharge generated within the chamber which has the window part which consists of an insulator, and to output the electromagnetic wave received with the receiving antenna which receives the electromagnetic wave accompanying said discharge through said window part, and this receiving antenna as an electrical signal.

[Claim 2] Said receiving antenna is abnormality discharge detection equipment according to claim 1 installed near said window part besides said chamber.

[Claim 3] Said receiving antenna is abnormality discharge detection equipment according to claim 1 formed in said insulator of said window part.

[Claim 4] Said receiving antenna is abnormality discharge detection equipment according to claim 3 with which the part projected out of said insulator, and was prepared in said chamber.

[Claim 5] It is abnormality discharge detection equipment according to claim 1 to 4 said whose receiving antenna said window part is circular and is a loop antenna.

[Claim 6] Said detection means is abnormality discharge detection equipment according to claim 1 to 5 which has the function which displays time amount change of said electromagnetic wave on time amount change of the actuation about said chamber in piles.

[Claim 7] Said detection means is abnormality discharge detection equipment according to claim 1 to 6 which has the function which displays the frequency spectrum of said electromagnetic wave.

[Claim 8] The abnormality discharge detection approach which outputs the electromagnetic wave which is the approach of detecting the abnormalities of the discharge generated within the chamber which has the window part which consists of an insulator, received the electromagnetic wave accompanying said discharge through said window-part using the receiving antenna, and was received with this receiving antenna as an electrical signal using a detection means,

[Claim 9] Said receiving antenna is the abnormality discharge detection approach according to claim 8 installed near said window part besides said chamber.

[Claim 10]. Said receiving antenna is the abnormality discharge detection approach according to claim 8 established in said insulator of said window part.

[Claim 11] Said receiving antenna is the abnormality discharge detection approach according to claim 10 that the part projected out of said insulator and was prepared in said chamber.

[Claim 12] It is the abnormality discharge detection approach according to claim 8 to 11 that said window part is circular and said receiving antenna is a loop antenna.

[Claim 13] Said detection means is the abnormality discharge detection approach according to claim 8 to 12 of having the function which displays time amount change of said electromagnetic wave on time amount change of the actuation about said chamber in piles.

[Claim 14] Said detection means is the abnormality discharge detection approach according to claim 8 to 13 of having the function which displays the frequency spectrum of said electromagnetic wave.

[Translation done.]

#### \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2. \*\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

### **DETAILED DESCRIPTION**

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the abnormality discharge detection equipment and the approach for detecting the abnormality discharge generated inside the chamber used for semiconductor fabrication machines and equipment etc.

[0002]

[Description of the Prior Art] Especially in a plasma etching system, there is a thing of a vacuum equipment for which the unusual discharge phenomenon inside a chamber can be visually checked from a part for the window part of a chamber. Moreover, when the energy of discharge is large, burning marks are seen on a semiconductor wafer. However, since the aperture of a chamber is generally small, no fields in a chamber can be viewed. Moreover, since luminescence by discharge disappears in an instant by the shape of a small spot in many cases, it is not rare to be unable to recognize visually, either. Furthermore, in order to move the wafer charged during plasma treatment to the next stage, it is impossible to view the electrostatic—discharge phenomenon produced when [ this ] thrusting up the rear face of a wafer by the metaled pin.

[0003] The above discharge phenomenon destroys the insulation of some wafers or all fields, and reduces the productivity of an electron device remarkably. Here, in a vacuum, although the case of a plasma etching system was shown, since low electric field or discharge tends to take place, the discharge phenomenon same also as an ion milling system, ion implantation equipment, and the sputtering system that forms a metal coat occurs.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In recent years, the technique which carries out the monitor of the acoustic sensor to the external wall surface of a plasma etching system about these abnormality discharge by change of the technique which carries out [ sound / installation discharge ] a monitor, and the higher-harmonic current of about 13MHz source of alternating voltage is announced.

[0005] However, since a discharge environment was a vacuum when using sound, depending on the discharge location, an accountic wave might not reach a well-surface. Moreover, when a higher-harmonic current was used, the phenomenon which does not discharge directly to an RF electrode plate working cannot be detected, and the discharge phenomenon under conveyance of those other than the plasma state had undetectable inconvenience.

[Objects of the Invention] Then, the object of this invention is to offer the abnormality discharge detection equipment and the approach of carrying out the monitor of the existence of generating of abnormality discharge certainly.

[0007]

[Means for Solving the Problem] The abnormality discharge detection equipment concerning this invention is equipment which detects the abnormalities of the discharge generated within the chamber which has the window part which consists of an insulator. And it has the receiving antenna which receives the electromagnetic wave accompanying discharge through a window part; and a detection means to output the electromagnetic wave received with this receiving antenna as an electrical signal (claim 1). An "insulator" here is an electric insulator, for example, is the same semantics as a dielectric.

[0008] Radiation of an electromagnetic wave is surely followed on discharge. On the other hand, since a general chamber is metal, it has structure which does not have an electromagnetic wave leakage appearance. Then, this invention person thought of catching the electromagnetic wave which leaks slightly and comes out from this inspection hole paying attention to the inspection hole surely prepared in the chamber. That is, the monitor of the existence of generating of abnormality discharge is certainly carried out by catching the electromagnetic wave generated within the chamber with a receiving antenna through a window part. Since the high frequency current is not used for detection at this time, discharge by static electricity other than the discharge generated in the electrode etc. is also certainly detectable.

[0009] A receiving antenna may precupped that it is installed near the window part besides a chamber (olaim 2). In . ... this case, a receiving antenna can be attached in any chambers by moving a receiving antenna and placing near the window part of a chamber.

[0010] A receiving antenna may presuppose that it was prepared in the insulator of a window part (claim 3). In this case, since a strong electromagnetic wave is caught when a receiving antenna approaches the discharge generating

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran\_web\_cgi\_ejje

2004/10/01

location in a chamber, the ability to detect of discharge improves. If some receiving antennas are made to project out of an insulator and it is prepared in a chamber at this time, since a stronger electromagnetic wave can be cought, the ability to detect of discharge improves more (claim 4).

[0011] Suppose that the window part is circular and a receiving antenna is a loop antenna (claim 5). If the window part is circular, the electromagnetic wave which leaks and comes out of a window part will also be emitted out of a chamber in the shape of a cone. Therefore, an electromagnetic wave is efficiently receivable by using a receiving antenna as a loop antenna.

[0012] A detection means may presuppose that it has the function which has the function which displays time amount change of an electromagnetic wave in piles in time amount change of the actuation about a chamber, or displays the frequency spectrum of an electromagnetic wave on it (claims 6 and 7). Such a function is realized by an oscilloscope, a spectrum analyzer, the personal computer, etc. By displaying time amount change of an electromagnetic wave on time amount change of the actuation about a chamber in piles, the causal relation of the actuation and abnormality discharge about a chamber becomes clear. By displaying the frequency spectrum of an electromagnetic wave, it becomes clear whether it is an electromagnetic wave by abnormality discharge. The electromagnetic wave by abnormality discharge is because it becomes characteristic frequency spectrum.

[0013] The abnormality discharge detection approach concerning this invention is used for the abnormality discharge detection equipment concerning this invention. And the abnormality discharge detection approach according to claim 8 to 14 supports abnormality discharge detection equipment according to claim 1 to 7, respectively.

[0014] When it puts in another way, this invention is the measurement approach characterized by for the electromagnetic wave which discharge emits detecting the discharge phenomenon generated within the chamber, and carrying out the monitor of the existence of discharge generating in the equipment which impresses high tension within vacuum chambers, such as a plasma etching system, ion implantation equipment, and a sputtering system. At this time, the location of the receiving antenna which detects an electromagnetic wave is near the outside of the glass window attached in the inside of a chamber, or a chamber.

[0015] Furthermore, speaking concretely, this invention's having the following descriptions.

(1) The electromagnetic wave which discharge emits detects the discharge (abnormalities) generated in the chamber of semiconductor fabrication machines and equipment (equipments, such as plasma etching, a spatter, ion milling, and an ion implantation).

(2) Attach antennas (a loop antenna, monopole antenna, etc.) in the interior, the exterior, or the glass window of a chamber.

(3) When attaching an antenna in the interior of a chamber, consider as the condition of having exposed the antenna metal, or close an antenna with the ingradient which is hard to absorb electromagnetic waves, such as glass.

(4) Consider as presumption of a generating part, and the system which displays generating hysteresis (cause of generating) information with the time response properties (a frequency, time constant, etc.) of an electromagnetic wave.

(5) The circuit using two or more filters etc. shows the frequency spectrum of an electromagnetic wave. [0016]

[Embodiment of the Invantion] <u>Drawing 1</u> is the outline sectional view showing the first operation gestalt of the abnormality discharge detection equipment concerning this invention. Hereafter, it explains based on this drawing. [0017] The abnormality discharge detection equipment 10 of this operation gestalt is equipment which detects the abnormalities of the discharge generated within the chamber 14 which has the window part 12 which consists of glass, and is equipped with the receiving antenna 18 which receives the electromagnetic wave E accompanying discharge through a window part 12, and the detector 20 as a detection means output the electromagnetic wave E received with the receiving antenna 18 as an electrical signal S.

[0018] The chamber 14 is used for the plasma dry etching system. In the chamber 14, the anode plate 24 on which the wafer 22 of the semi-conductor used as a processing object was put, and the cathode 26 which serves as the diffuser of Gas G are held. The source 28 of high-frequency voltage and direct current voltage supply 30 besides a chamber 14 are connected to the anode plate 24. Gas G is introduced from the inlet 32 of chamber 14 upper bed, passes along the perimeter of a wafer 22, and is discharged from the exhaust port 34 of chamber 14 soffit. Here, high-frequency voltage and direct current voltage presuppose that it was impressed by the anode plate 24, respectively from the source 28 of high-frequency voltage, and direct current voltage supply 30. Then, the gas G between an anode plate 24 and cathode 26 plasma—izes, and the plasma etches a wafer 22. [0019] Next, actuation of abnormality discharge detection equipment 10 is explained.

[0020] Radiation of an electromagnetic wave E is surely followed on discharge. On the other hand, since a chamber 14 is metal, it has structure which an electromagnetic wave leaks and does not come out. However, since a window part 12 is glass, an electromagnetic wave E begins to leak slightly from here. Then, the monitor of the existence of generating of abnormality discharge is certainly carried out by catching the electromagnetic wave E generated within the chamber 14 with a receiving antenna 18 through a window part 12. Since the high frequency current is not used for detection at this time, discharge by static electricity other than the discharge generated in an anode plate 24 or cathode 26 etc. is also certainly detectable.

[0021] Moreover, a receiving antenna 18 is installed near the window part 12 besides a chamber 14. Therefore, a receiving antenna 18 can be attached in any chambers by moving a receiving antenna 18 and placing near the window part 12 of a chamber 14.

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran\_web\_cgi\_ejje

2004/10/01.

3/4 ページ

[0022] Furthermore, the window part 12 is circular and a receiving antenna 18 is a loop antenna. If the window part 12 is circular, the electromagnetic wave E which leaks and comes out of a window part 12 will be emitted out of a chamber 14 in the shape of a cone. Therefore, an electromagnetic wave E is efficiently receivable by using a receiving antenna 18 as a loop antenna.

[0023] Next, language is changed and actuation of abnormality discharge detection equipment 10 is explained once again.

[0024] Abnormality discharge is generated in any location in a chamber 14. Generating of discharge surely emits an electromagnetic wave E around it. Although it is hard to spread the electromagnetic wave E in the chamber 14 closed with the metal out of a chamber 14. If metaled [ some ] have, the glass window i2, i.e., the window part etc., etc. which is a dielectric, it will be emitted from there. Then, if the receiving antenna 18 which detects an electromagnetic wave E near the outside of a window part 12 is installed, the monitor of the abnormality discharge of the chamber 14 interior can be carried out. Generally an oscilloscope etc. is used for the detector 20 which reads the electric field generated from the receiving antenna 18. The information on the location of discharge etc. is acquired based on frequency characteristics and the time constant which were displayed on the oscilloscope. [0025] Moreover, a frequency component peculiar to discharge is extracted and it may be made to carry out the monitor of whether discharge has occurred within a chamber 14 by the existence of the frequency component by separating the output signal spectrally into plurality by using a detector 20 as the high-frequency amplifier, and letting a band pass filter pass, respectively. Furthermore, based on the descriptions (a time constant, peak value, electrostatic capacity, an inductance, discharge resistance, etc.) of discharge of emitting an electromagnetic wave E, a discharge part and a cause can also be presumed by reading a frequency component.

[0026] <u>Qrawing 2</u> is the outline sectional view showing the second operation gestalt of the abnormality discharge detection equipment concerning this invention. Hereafter, it explains based on this drawing. However, the same part as <u>drawing 1</u> omits explanation by attaching the same sign.

[0027] The abnormality discharge detection equipment 40 of this operation gestalt is equipment which detects the abnormalities of the discharge generated within the chamber 14 which has the-window part 42 which consists of an insulator, and is equipped with the receiving antenna 44 which receives the electromagnetic wave E accompanying discharge through a window part 42, and the detector 20 as a detection means output the electromagnetic wave E received with the receiving entenna 44 as an electrical signal S.

[0028] A window part 42 is not a thing siming at looking into, but is the connector of hermetic seal molds, such as hermetic sealing. Moreover, a receiving antenna 11 is a mesopole-antenna which made the part project in a chamber 14.

[0029] Since according to abnormality discharge detection equipment 40 a strong electromagnetic wave is caught when a receiving antenna 44 approaches the discharge generating location in a chamber 14 compared with the first operation gestalt, the ability to detect of discharge improves.

[0030] <u>Orawing 3</u> shows the third operation gestalt of the abnormality discharge detection equipment concerning this invention, and is III-III line drawing of longitudinal section [ in / <u>drawing 3</u> [1] and / in <u>drawing 3</u> [2] / <u>drawing 3</u> [1] ]. [ a front view ] Hereafter, it explains based on this drawing.

[0031] As for the abnormality discharge detection equipment of this operation gestalt, only a window part 50 and a receiving antenna 52 differ from the first operation gestalt. Therefore, only a window part 50 and a receiving antenna 52 are explained. The window part 50 is circular and consists of a glass plate 54 and a metal frame 55. A receiving — — antenna 52 is a loop antenna closed in the glass plate 54, and electrodes 58 and 60 are formed in the ends. A detector 20 ( drawing 1) is connected to these electrodes 58 and 60.

[0032] Since according to the abnormality discharge detection equipment of this operation gestalt a strong electromagnetic wave is caught when a receiving antenna 52 approaches the discharge generating location in a chamber 14 ( <u>drawing 1</u>) compared with the first operation gestalt, the ability to detect of discharge improves. In addition, although the receiving antenna 52 was used as the loop antenna, what kind of configuration is sufficient as the antenna closed in a glass plate 54,

[0033] Drawing 4 is the outline sectional view showing the fourth operation gestalt of the abnormality discharge detection equipment concerning this invention. Drawing 5 is the explanatory view showing an example of the display screen in the abnormality discharge detection equipment of <u>drawing 4</u> . Hereafter, it explains based on these drawings. However, in drawing 4, the same part as drawing 1 omits explanation by attaching the same sign. [0034] The abnormality discharge detection equipment 70 of this operation gestalt is equipment which detects the abnormalities of the discharge generated within the chamber 14 which has the window part 12 which consists of glass, and is equipped with the receiving antenna 18 which receives the electromagnetic wave E accompanying discharge through a window part 12, and the detector 20 and the personal computer 72 as a detection means which outputs the electromagnetic wave E received with the receiving antenna 18 as an electrical signal S. [0035] A detector 20 has the function of an oscilloscope and a spectrum analyzer, and outputs the information (digital signal) about an electromagnetic wave E to a personal computer 72. The information about an electromagnetic wave E is the frequency spectrum of time amount change of for example, the electromagnetic wave E, or an electromagnetic wave E. On the other hand, the controller 76 of a chamber 14 (namely, plasma dry etching system) outputs the information (digital signal) about actuation of a plasma dry etching system to a personal computer 72. The information about actuation of a plasma dry etching system is for example, RF power, an ESC electrical potential difference, gas pressure, etc.

[0036] The personal computer 72 has realized the function which displays time amount change of an

4/4 ページ

electromagnetic wave E on time amount change of the actuation about a chamber 14 in piles, and the function which displays the frequency spectrum of an electromagnetic wave E by the computer program. Such a computer program applies to the general thing known from the former. For example, the computer program for displaying time amount change of the actuation about a chamber 14 is already known. Therefore, time amount change of an electromagnetic wave E can be displayed on time amount change of the actuation about a chamber 14 in piles by adding an electromagnetic wave E to the parameter which serves as an object for a display in the computer

[0037] In the display screen 74, time amount change of an electromagnetic wave E is displayed on time amount change of actuation of a plasma dry etching system in piles. A, B, and C to illustrate are an electromagnetic wave E. By displaying time amount change of an electromagnetic wave E on time amount change of the actuation about a chamber 14 in piles, the causal relation of the actuation and discharge about a chamber 14 becomes clear. Moreover, it becomes clear by displaying the frequency spectrum of an electromagnetic-wave E-whether it is an electromagnetic wave by discharge.

[0038] When it puts in another way, a display screen 74 is in the condition which displayed generating of the electromagnatio wave E by abnormality discharge on the control screen in which the operating state of a plasma dry and conveyance etc.) the wafer 22 of a processing object is put by putting the information when detecting an electromagnetic wave E into a control screen, specification of the cause of discharge becomes easy.

[0039] As mentioned above, it becomes possible by using abnormality discharge detection equipment 70 to realize production—line monitoring system which carries out the monitor of the discharge generating of the vacuum devices which have the function which carries out the monitor of the electromagnatic wave E at other status displays and coincidence, and two or more vacuum devices simultaneously.

[0040] In addition, this invention cannot be overemphasized and is not limited to the above-mentioned first thru/or fourth operation gestalt. For example, the configuration of a receiving antenna is good also as a dipole antenna,

[0041]

[Effect of the Invention] According to the abnormality discharge detection equipment and the approach concerning this invention, the monitor of the existence of generating of abnormality discharge can be certainly carried out by catching the electromagnetic wave generated within the chamber with a receiving antenna through a window part. discharge generated in the electrode etc. is also certainly detectable.

[0042] According to abnormality discharge detection equipment and an approach claim 2 and given in nine, a receiving antenna can be attached in any chambers by installing a receiving antenna near the window part besides a chamber.

[0043] Since according to abnormality discharge detection equipment and an approach claim 3 and given in ten a receiving antenna can be brought close to the discharge generating location in a chamber and a strong electromagnetic wave can be caught by this by having formed the receiving antenna in the insulator of a window part, the ability to detect of discharge can be improved.

[0044] Since according to abnormality discharge detection equipment and an approach claim 4 and given in 11 a receiving antenna can be close brought with the discharge generating location in a chamber and a thereby still stronger electromagnetic wave can be caught by having made some receiving antennas project out of an insulator, and having prepared it in the chamber, the ability to detect of discharge can be improved more.

[0045] Since according to abnormality discharge detection equipment and an approach claim 5 and given in 12 the electromagnetic wave which leaks and comes out of a window part will also be emitted out of a chamber in the shape of a cone if the window part is circular, an electromagnetic wave is efficiently receivable by using a receiving antenna as a loop antenna.

[0046] According to abnormality discharge detection equipment and an approach claim 6 and given in 13, the causal relation of the actuation and abnormality discharge about a chamber can be clearly grasped by displaying time amount change of an electromagnetic wave on time amount change of the actuation about a chamber in piles. [0047] Since the frequency spectrum of an electromagnetic wave peculiar to abnormality discharge is detectable by equipment and an approach claim 7 and given in 14, it can grasp clearly whether it is an electromagnetic wave by abnormality discharge.

[Translation done.]

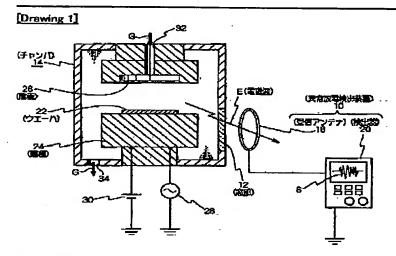
## \* NOTICES \*

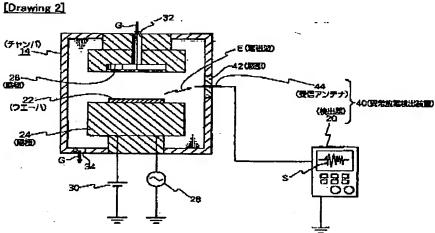
JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2.\*\*\*\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

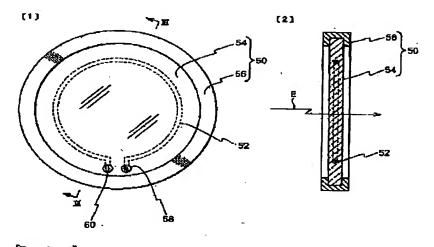
3. In the drawings, any words are not translated.

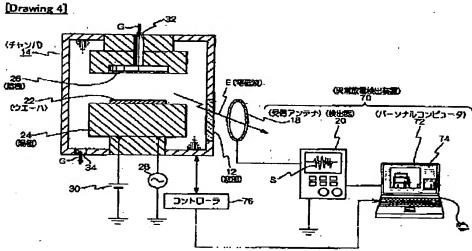
### **DRAWINGS**

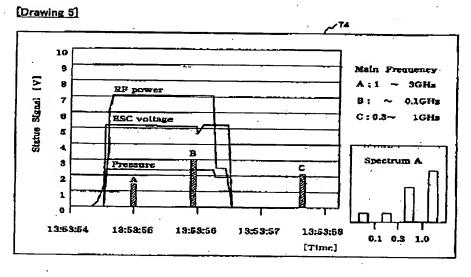




[Drawing 3]







http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran\_web\_cgi\_ejje

2004	10/21	THII	13:15	FAY

**4**059/091

3/3 ページ

[Translation done.]

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-243367 (P2003-243367A)

(43)公開日 平成15年8月29日(2003.8.29)

(51) Int.Cl.7

識別記号

HO1L 21/3065

G01R 31/12

FΙ

G01R 31/12

H 0 1 L 21/302

テーマコート\*(参考)

Α 2G015

101G 5F004

審査請求 有 請求項の数14 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願2002-36197(P2002-36197)

(22)出願日

平成14年2月14日(2002.2.14)

(71)出願人 502277762

ファブソリューション株式会社

神奈川県川崎市高津区久本3-5-7

(72)発明者 鈴木 功一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 伊藤 奈津子

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100064908

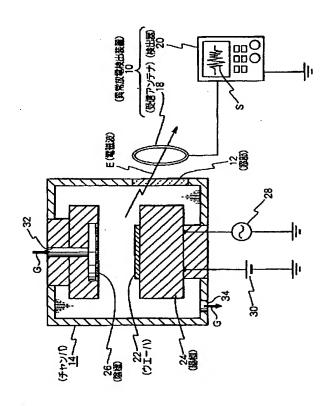
弁理士 志賀 正武

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 異常放電検出装置及び方法

### (57) 【要約】

【課題】 異常放電の発生の有無を確実にモニタする。 【解決手段】 本発明の異常放電検出装置10は、ガラ スからなる窓部12を有するチャンバ14内で発生する 放電の異常を検出する装置であって、放電に伴う電磁波 Eを窓部12を介して受信する受信アンテナ18と、受 信アンテナ18で受信された電磁波Eを電気信号Sとし て出力する検出手段としての検出器20とを備えてい る。チャンバ14内で発生した電磁波Eを窓部12を介 して受信アンテナ18で捕らえることによって、異常放 電の発生の有無を確実にモニタできる。このとき、検出 に高周波電流を用いていないので、陽極24又は陰極2 6に発生した放電以外の、静電気などによる放電も確実 に検出できる。



10

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁体からなる窓部を有するチャンパ内 で発生する放電の異常を検出する装置であって、

前記放電に伴う電磁波を前記窓部を介して受信する受信 アンテナと、

この受信アンテナで受信された電磁波を電気信号として 出力する検出手段と、

を備えた異常放電検出装置。

【請求項2】 前記受信アンテナは、前記チャンバ外の 前記窓部の近傍に設置される、

請求項1記載の異常放電検出装置。

【請求項3】 前記受信アンテナは、前記窓部の前記絶 緑体内に設けられた、

請求項1記載の異常放電検出装置。

【請求項4】 前記受信アンテナは、その一部が前記絶 緑体内から突出して前記チャンパ内に設けられた、

請求項3記載の異常放電検出装置。

【請求項5】 前記窓部は円形であり、前記受信アンテ ナはループアンテナである、

請求項1乃至4のいずれかに記載の異常放電検出装置。

【請求項6】 前記検出手段は、前記チャンパに関する 動作の時間変化に重ねて前記電磁波の時間変化を表示す る機能を有する、

請求項1乃至5のいずれかに記載の異常放電検出装置。

【請求項7】 前記検出手段は、前記電磁波の周波数ス ペクトラムを表示する機能を有する、

請求項1乃至6のいずれかに記載の異常放電検出装置。

【請求項8】 絶縁体からなる窓部を有するチャンバ内 で発生する放電の異常を検出する方法であって、

前記放電に伴う電磁波を受信アンテナを用いて前記窓部 30 を介して受信し、

この受信アンテナで受信した電磁波を検出手段を用いて 電気信号として出力する、

異常放電検出方法。

【請求項9】 前記受信アンテナは、前記チャンバ外の 前記窓部の近傍に設置する、

請求項8記載の異常放電検出方法。

【請求項10】 前記受信アンテナは、前記窓部の前記 絶縁体内に設けられた、

請求項8記載の異常放電検出方法。

【請求項11】 前記受信アンテナは、一部が前記絶縁 体内から突出して前記チャンバ内に設けられた、

請求項10記載の異常放電検出方法。

前記窓部は円形であり、前記受信アン 【請求項12】 テナはループアンテナである、

請求項8乃至11のいずれかに記載の異常放電検出方 法。

【請求項13】 前記検出手段は、前記チャンバに関す る動作の時間変化に重ねて前記電磁波の時間変化を表示 する機能を有する、

請求項8乃至12のいずれかに記載の異常放電検出方 法。

【請求項14】 前記検出手段は、前記電磁波の周波数 スペクトラムを表示する機能を有する、

請求項8乃至13のいずれかに記載の異常放電検出方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造装置な どに使用されるチャンパの内部で発生する異常放電を検 出するための異常放電検出装置及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】真空機器の特にプラズマエッチング装置 において、チャンパ内部での異常な放電現象を、チャン バの窓部分から目視で確認できることがある。また、放 電のエネルギが大きい場合は、例えば半導体ウエーハ上 に焼損痕が見られる。しかし、一般にチャンパの窓は小 さいので、チャンバ内の全ての領域を目視することはで きない。また、放電による発光は、小さなスポット状で 一瞬に消滅することが多いため、目視では認識できない ことも少なくない。更に、プラズマ処理中に帯電したウ エーハを次のステージに移動するために、ウエーハの裏 面を金属のピンで突き上げる、この時点で生じる静電気 放電現象を目視することは不可能である。

【0003】以上の放電現象は、ウエーハの一部又は全 領域の絶縁を破壊して、電子デバイスの生産性を著しく 低下させる。ここでは、プラズマエッチング装置の事例 を示したが、真空中では低い電界でも放電が起こりやす いため、イオンミリング装置、イオン注入装置、金属被 膜を形成するスパッタ装置などでも同じ放電現象が発生 する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】近年では、これらの異 常放電について、プラズマエッチング装置の外部壁面に 音響センサを取り付け放電音によってモニタする技術 や、約13MHzの交流電圧源の高調波電流の変化によ ってモニタする技術が発表されている。

【0005】しかしながら、音響を使う場合、放電環境 が真空のため、放電位置によっては音波が壁面に到達し ないことがあった。また、高調波電流を使う場合、動作 中に高周波電極板に直接放電しない現象は検出できな い、及び、プラズマ状態以外の搬送中の放電現象は検出 できない、などの不都合があった。

[0006]

40

【発明の目的】そこで、本発明の目的は、異常放電の発 生の有無を確実にモニタできる異常放電検出装置及び方 法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係る異常放電検 出装置は、絶縁体からなる窓部を有するチャンパ内で発

4 7毎烃単共悪けるわざわせた

生する放電の異常を検出する装置である。そして、放電に伴う電磁波を窓部を介して受信する受信アンテナと、この受信アンテナで受信された電磁波を電気信号として出力する検出手段とを備えている(請求項1)。ここでいう「絶縁体」とは、電気的な絶縁体のことであり、例えば誘電体と同じ意味である。

【0008】放電には必ず電磁波の放射を伴う。一方、一般のチャンパは、金属製であるため、電磁波が漏れ出ない構造になっている。そこで、本発明者は、チャンパに必ず設けられている覗き窓に着目し、この覗き窓から 10 僅かに洩れ出る電磁波を捕らえることを思い付いた。つまり、チャンパ内で発生した電磁波を窓部を介して受信アンテナで捕らえることによって、異常放電の発生の有無を確実にモニタする。このとき、検出に高周波電流を用いていないので、電極に発生した放電以外の、静電気などによる放電も確実に検出できる。

【0009】受信アンテナは、チャンパ外の窓部の近傍に設置される、としてもよい(請求項2)。この場合は、受信アンテナを移動してチャンパの窓部の近傍に置くことにより、どのようなチャンパにも受信アンテナを 20取り付けることができる。

【0010】受信アンテナは、窓部の絶縁体内に設けられた、としてもよい(請求項3)。この場合は、受信アンテナがチャンバ内の放電発生位置に近づくことにより、強い電磁波を捕らえられるので、放電の検出能力が向上する。このとき、受信アンテナの一部を絶縁体内から突出させてチャンバ内に設けると、より強い電磁波を捕らえられるので、放電の検出能力がより向上する(請求項4)。

【0011】窓部は円形であり、受信アンテナはループ 30 アンテナである、としてもよい(請求項5)。窓部が円形であれば、窓部から洩れ出る電磁波も円錐状にチャンパ外へ放射される。そのため、受信アンテナをループアンテナとすることにより、効率よく電磁波を受信できる。

【0012】検出手段は、チャンバに関する動作の時間変化に重ねて電磁波の時間変化を表示する機能を有する、又は電磁波の周波数スペクトラムを表示する機能を有する、としてもよい(請求項6,7)。このような機能は、例えばオシロスコープ、スペクトラムアナライザ、パーソナルコンピュータ等によって実現される。チャンバに関する動作の時間変化に重ねて電磁波の時間変化を表示することにより、チャンバに関する動作と異常放電との因果関係が明瞭になる。電磁波の周波数スペクトラムを表示することにより、異常放電による電磁波があかが明瞭になる。異常放電による電磁波は、特有の周波数スペクトラムになるからである。

【0013】本発明に係る異常放電検出方法は、本発明 に係る異常放電検出装置に使用されるものである。そし て、請求項8乃至14記載の異常放電検出方法は、請求 50 項1乃至7記載の異常放電検出装置にそれぞれ対応している。

【0014】換言すると、本発明は、プラズマエッチング装置、イオン注入装置、スパッタ装置などの真空チャンパ内で高電圧を印加する装置において、そのチャンパ内で発生する放電現象を、放電が放射する電磁波によって検出し、放電発生の有無をモニタすることを特徴とする計測方法である。このとき、電磁波を検出する受信アンテナの位置は、チャンパ内又はチャンパに取り付けられたガラス窓の外側の近傍である。

【0015】更に具体的に言えば、本発明は次のような特徴を有する。

- (1) 半導体製造装置(プラズマエッチング、スパッタ、イオンミリング、イオン注入などの装置)のチャンパ内に発生する(異常)放電を、放電が放射する電磁波によって検出する。
- (2) チャンパの内部、外部又はガラス窓にアンテナ (ループアンテナ、モノポールアンテナなど) を取り付ける。
- (3) チャンパ内部にアンテナを取り付ける場合は、アンテナ金属を露出した状態とする、又はアンテナをガラスなど電磁波を吸収しづらい材料で封止する。
- (4)電磁波の時間応答特性(周波数、時定数など)によって、発生箇所の推定や、発生履歴(発生原因)情報を表示するシステムとする。
- (5)複数のフィルタなどを用いた回路によって、電磁 波の周波数スペクトラムを示す。

[0016]

40

【発明の実施の形態】図1は、本発明に係る異常放電検 出装置の第一実施形態を示す概略断面図である。以下、 この図面に基づき説明する。

【0017】本実施形態の異常放電検出装置10は、ガラスからなる窓部12を有するチャンパ14内で発生する放電の異常を検出する装置であって、放電に伴う電磁波Eを窓部12を介して受信する受信アンテナ18と、受信アンテナ18で受信された電磁波Eを電気信号Sとして出力する検出手段としての検出器20とを備えている。

【0018】チャンバ14は、プラズマドライエッチング装置に用いられている。チャンバ14内には、加工対象物となる半導体のウエーハ22を乗せた陽極24と、ガスGの吹き出し口を兼ねる陰極26とが収容されている。陽極24には、チャンバ14外の高周波電圧源28及び直流電圧源30が接続されている。ガスGは、チャンバ14上端の導入口32から導入され、ウエーハ22の周囲を通って、チャンバ14下端の排出口34から排出される。ここで、高周波電圧源28及び直流電圧源30からそれぞれ高周波電圧及び直流電圧が、陽極24には印加されたとする。すると、陽極24と陰極26との間のガスGがプラズマ化し、そのプラズマがウエーハ2

2をエッチングする。

【0019】次に、異常放電検出装置10の動作を説明 する。

【0020】放電には必ず電磁波Eの放射を伴う。一 方、チャンパ14は、金属製であるため電磁波が洩れ出 ない構造になっている。しかし、窓部12はガラスであ るので、ここから僅かに電磁波Eが洩れ出す。そこで、 チャンパ14内で発生した電磁波Eを窓部12を介して 受信アンテナ18で捕らえることによって、異常放電の 発生の有無を確実にモニタする。このとき、検出に高周 10 波電流を用いていないので、陽極24又は陰極26に発 生した放電以外の、静電気などによる放電も確実に検出

【0021】また、受信アンテナ18は、チャンバ14 外の窓部12の近傍に設置される。そのため、受信アン テナ18を移動してチャンバ14の窓部12の近傍に置 くことにより、どのようなチャンバにも受信アンテナ1 8を取り付けることができる。

【0022】更に、窓部12は円形であり、受信アンテ ナ18はループアンテナである。窓部12が円形であれ 20 ば、窓部12から洩れ出る電磁波 Eも円錐状にチャンパ 14外へ放射される。そのため、受信アンテナ18をル ープアンテナとすることにより、効率よく電磁波Eを受

【0023】次に、言葉を換えて、異常放電検出装置1 0の動作をもう一度説明する。

【0024】異常放電はチャンバ14内のいずれの位置 でも発生する。放電が発生すると、必ずその周辺に電磁 波Eが放射される。 金属で閉じられたチャンパ14内の 電磁波Eは、チャンパ14外へ伝搬しづらいが、金属の 30 一部に誘電体であるガラス窓すなわち窓部12などがあ れば、そこから放出される。そこで、窓部12の外側近 傍に電磁波Eを検出する受信アンテナ18を設置すれ ば、チャンパ14内部の異常放電をモニタすることがで きる。受信アンテナ18から発生した電界を読み取る検 出器20には、一般にはオシロスコープなどが用いられ る。そのオシロスコープに表示された周波数特性や時定 数に基づき、放電の位置などの情報を得る。

【0025】また、検出器20を高周波増幅器として、 その出力信号を複数に分波し、それぞれ帯域パスフィル 40 夕を通すことにより、放電に特有の周波数成分を抽出 し、その周波数成分の有無によって、チャンバ14内で 放電が発生しているか否かをモニタするようにしてもよ い。更に、周波数成分を読み取ることによって、電磁波 Eを放射する放電の特徴(時定数、ピーク値、静電容 量、インダクタンス、放電抵抗など) に基づき、放電箇 所や原因を推定することもできる。

【0026】図2は、本発明に係る異常放電検出装置の 第二実施形態を示す概略断面図である。以下、この図面 を付すことにより説明を省略する。

【0027】本実施形態の異常放電検出装置40は、絶 録体からなる窓部42を有するチャンパ14内で発生す る放電の異常を検出する装置であって、放電に伴う電磁 波Eを窓部42を介して受信する受信アンテナ44と、 受信アンテナ44で受信された電磁波Eを電気信号Sと して出力する検出手段としての検出器20とを備えてい

【0028】窓部42は、覗くことを目的としたもので はなく、ハーメチックシールなどの気密封止型のコネク ダである。また、受信アンテナ44は、その一部をチャ ンバ14内に突出させたモノポールアンテナである。

【0029】異常放電検出装置40によれば、第一実施 形態に比べて受信アンテナ44がチャンバ14内の放電 発生位置に近づくことにより、強い電磁波を捕らえられ るので、放電の検出能力が向上する。

【0030】図3は本発明に係る異常放電検出装置の第 三実施形態を示し、図3 [1] は正面図、図3 [2] は 図3[1]におけるIII-III線縦断面図である。以下、 この図面に基づき説明する。

【0031】本実施形態の異常放電検出装置は、窓部5 0及び受信アンテナ52のみが第一実施形態と異なる。 したがって、窓部50及び受信アンテナ52についての み説明する。窓部50は、円形であり、ガラス板54と 金属枠56とからなる。受信アンテナ52は、ガラス板 54内に封止されたループアンテナであり、その両端に 電極58,60が設けられている。これらの電極58、 60に検出器20(図1)が接続される。

【0032】本実施形態の異常放電検出装置によれば、 第一実施形態に比べて受信アンテナ52がチャンバ14 (図1) 内の放電発生位置に近づくことにより、強い電 磁波を捕らえられるので、放電の検出能力が向上する。 なお、受信アンテナ52はループアンテナとしたが、ガ ラス板54内に封止するアンテナはどのような形状でも

【0033】図4は、本発明に係る異常放電検出装置の 第四実施形態を示す概略断面図である。図5は、図4の 異常放電検出装置における表示画面の一例を示す説明図 である。以下、これらの図面に基づき説明する。ただ し、図4において図1と同一部分は同一符号を付すこと により説明を省略する。

【0034】本実施形態の異常放電検出装置70は、ガ ラスからなる窓部12を有するチャンパ14内で発生す る放電の異常を検出する装置であって、放電に伴う電磁 波Eを窓部12を介して受信する受信アンテナ18と、 受信アンテナ18で受信された電磁波Eを電気信号Sと して出力する検出手段としての検出器20及びパーソナ ルコンピュータ72とを備えている。

【0035】検出器20は、オシロスコープとスペクト に基づき説明する。ただし、図1と同じ部分は同じ符号 50 ルアナライザとの機能を併せ持ち、電磁波Eに関する情

報(ディジタル信号)をパーソナルコンピュータ72へ出力する。電磁波Eに関する情報とは、例えば電磁波Eの時間変化や電磁波Eの周波数スペクトラムである。一方、チャンパ14(すなわちプラズマドライエッチング装置)のコントローラ76は、プラズマドライエッチング装置の動作に関する情報(ディジタル信号)を、パーソナルコンピュータ72へ出力する。プラズマドライエッチング装置の動作に関する情報とは、例えばRF電力、ESC電圧、ガス圧などである。

【0036】パーソナルコンピュータ72は、チャンパ 10 14に関する動作の時間変化に重ねて電磁波Eの時間変化を表示する機能、及び電磁波Eの周波数スペクトラムを表示する機能を、コンピュータプログラムによって実現している。そのようなコンピュータプログラムは、従来から知られている一般的なものに準ずる。例えば、チャンパ14に関する動作の時間変化を表示するためのコンピュータプログラムは、既に知られている。したがって、そのコンピュータプログラムにおいて表示対象となるパラメータに電磁波Eを加えることにより、チャンパ14に関する動作の時間変化に重ねて電磁波Eの時間変化を表示することができる。

【0037】表示画面74では、プラズマドライエッチング装置の動作の時間変化に、電磁波Eの時間変化を重ねて表示している。図示するA,B,Cが電磁波Eである。チャンパ14に関する動作の時間変化に重ねて電磁波Eの時間変化を表示することにより、チャンパ14に関する動作と放電との因果関係が明瞭になる。また、電磁波Eの周波数スペクトラムを表示することにより、放電による電磁波か否かが明瞭になる。

【0038】換言すると、表示画面74は、異常放電に 30 よる電磁波Eの発生を、プラズマドライエッチング装置 の動作状態を示すコントロール画面に重ねて表示した状態である。電磁波Eを検出した時の情報をコントロール 画面に入れることによって、処理対象のウエーハ22が どのような状態(例えば、プラズマ処理中、搬送中など。)に置かれているかがわかるので、放電の原因の特定が容易になる。

【0039】以上のように、異常放電検出装置70を用いることにより、他の状態表示と同時に電磁波Eをモニタする機能を有する真空装置や、複数の真空装置の放電 40 発生を同時にモニタする生産ライン監視システム等を実現することが可能となる。

【0040】なお、本発明は、言うまでもなく、上記第一乃至第四実施形態に限定されるものではない。例えば、受信アンテナの形状は、ダイボールアンテナやアレイアンテナ等としてもよい。

### [0041]

【発明の効果】本発明に係る異常放電検出装置及び方法 によれば、チャンバ内で発生した電磁波を窓部を介して 受信アンテナで捕らえることによって、異常放電の発生 50 の有無を確実にモニタできる。このとき、検出に高周波 電流を用いていないので、電極に発生した放電以外の、 静電気などによる放電も確実に検出できる。

【0042】請求項2及び9記載の異常放電検出装置及び方法によれば、受信アンテナをチャンパ外の窓部の近傍に設置されるものとしたことにより、どのようなチャンパにも受信アンテナを取り付けることができる。

【0043】請求項3及び10記載の異常放電検出装置 及び方法によれば、受信アンテナを窓部の絶縁体内に設 けたことにより、受信アンテナをチャンバ内の放電発生 位置に近づけることができ、これにより強い電磁波を捕 らえられるので、放電の検出能力を向上できる。

【0044】請求項4及び11記載の異常放電検出装置及び方法によれば、受信アンテナの一部を絶縁体内から突出させてチャンバ内に設けたことにより、受信アンテナをチャンバ内の放電発生位置により近づけることができ、これにより更に強い電磁波を捕らえられるので、放電の検出能力をより向上できる。

【0045】請求項5及び12記載の異常放電検出装置及び方法によれば、窓部が円形であれば窓部から洩れ出る電磁波も円錐状にチャンバ外へ放射されるので、受信アンテナをループアンテナとすることにより、効率よく電磁波を受信できる。

【0046】請求項6及び13記載の異常放電検出装置及び方法によれば、チャンパに関する動作の時間変化に重ねて電磁波の時間変化を表示することにより、チャンパに関する動作と異常放電との因果関係を明瞭に把握できる。

【0047】請求項7及び14記載の異常放電検出装置 及び方法によれば、電磁波の周波数スペクトラムを表示 することにより、異常放電に特有の電磁波の周波数スペ クトラムを検出できるので、異常放電による電磁波か否 かを明瞭に把握できる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る異常放電検出装置の第一実施形態 を示す概略断面図である。

【図2】本発明に係る異常放電検出装置の第二実施形態 を示す概略断面図である。

【図3】本発明に係る異常放電検出装置の第三実施形態を示し、図3 [1] は正面図、図3 [2] は図3 [1] におけるIII-III線縦断面図である。

【図4】本発明に係る異常放電検出装置の第四実施形態 を示す概略断面図である。

【図5】図4の異常放電検出装置における表示画面の一例を示す説明図である。

# 【符号の説明】

10,40,70 異常放電検出装置

12, 42, 50 窓部

14 チャンパ

18,44,52 受信アンテナ

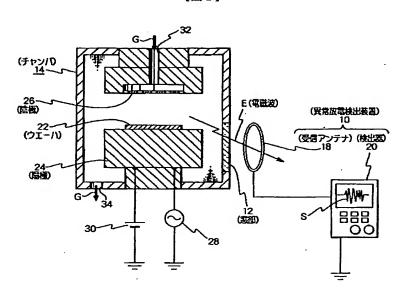
10

20 検出器 (検出手段)

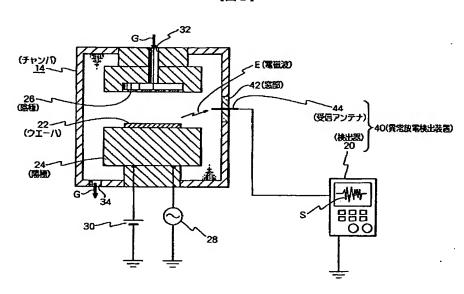
72 パーソナルコンピュータ (検出手段)

\* E 電磁波 S 電気信号

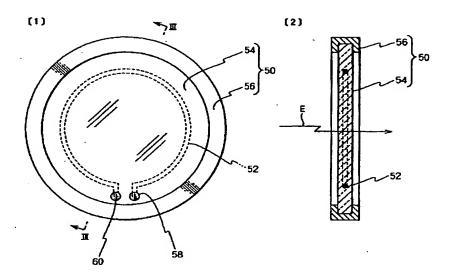
[図1]



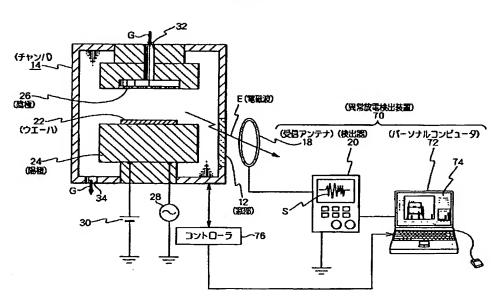
[図2]



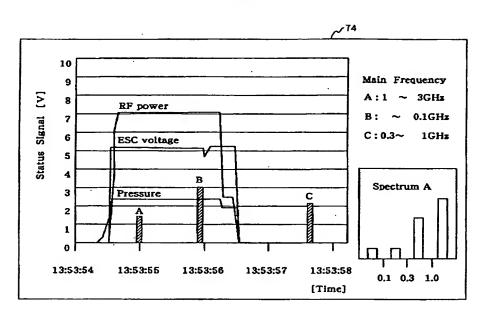
【図3】



[図4]



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 上杉 文彦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72)発明者 塚越 常雄

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内

Fターム(参考) 2G015 AA30 BA10 CA01 5F004 AA16 BA04 BB32 BD05 BD06 CB05